Search Notes				Application/Control No.			Applicant(s)/Patent under Reexamination	
							LIN, CHIN CHENG	
				Examiner			Art Unit	
				Hung	y. Duong		2835	<u> </u>
	SEAD	CHED					NOTES	
SEARCHED					(INCLUDING SEARCH STRATEGY)			GY)
Class	Subclass	Date	Examiner				DATE	EXMR
361	679-687 724-727	1. 0/1 //NV	1/2	-				
710	30/							
220	4.23							
174	066							ļ
3/2	223.2							
				/			- "	
UP	ATE	2/2/06	M					
		75/00						
UP	MIG	7/28/06	m					-
				i	•			
			-					
		· · · · · · · ·		~ ~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-
			•					
			·	1	•			
	<u></u>							
INTERFERENCE SEARCHED								'
Class	Subclass	Date	Examiner					
See "	PG-PUL	"Test	Seal	·/				
mit.	1	8/7/06	14					
		7 / 00						
	<u> </u>							+
			İ			•	1	
		l	_ <u>:</u>	į				